(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-346050

(43)公開日 平成11年(1999)12月14日

(51) Int.Cl.⁶

H05K 3/34

HO1L 21/60

酸別記号 505 FI

H05K 3/34

505C

H01L 21/92

604R

604E

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平10-154303

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

(22)出顧日

平成10年(1998) 6月3日

上作作用台北上台图台。

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 永福 秀喜

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 境 忠彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

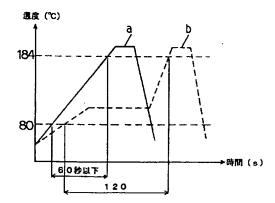
(74)代理人 弁理士 掩本 智之 (外1名)

(54)【発明の名称】 プリコート半田の形成方法

(57)【要約】

【課題】 ファインビッチの電極に、半田ブリッジを形成することなく安定してブリコート半田を形成することができるブリコート半田の形成方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 基板の電極上にソルダーベーストを塗布した後に、電極の表面にソルダーベースト中の半田を溶着させるブリコート半田の形成方法において、電極の周囲のみにパターン孔が設けられたメッシュマスクによりソルダーベーストを基板に転写し、加熱によりソルダーベースト中の半田を溶融させて前記電極に溶着させる。加熱工程において加熱温度が80°Cを超えて半田の融点温度に到達するまでの昇温時間を60秒以内とすることにより、ソルダーベーストの流動時間を短くして、軟化したソルダーベースト中での半田粒子の凝集を抑制するようにした。これにより、半田ブリッジの形成を防止することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ワークの電極上にソルダーペーストを塗布 した後に前記ワークを加熱し、前記電極の表面にソルダ ーペースト中の半田を浴着させるブリコート半田の形成 方法であって、前記電極に対応する位置に限定的に開口 されたパターン孔が設けられたメッシュマスクを前記ワ ーク上に装着する工程と、このメッシュマスク上にソル ダーペーストを塗布し、スキージにより前記パターン孔 を介して前記電極の表面にソルダーペーストを印刷する 工程と、前記メッシュマスクをワークから分離して前記 10 ソルダーペーストを前記ワークに転写する工程と、加熱 によりソルダーベースト中の半田を溶脱させて前記電極 に溶着させる加熱工程とを含み、この加熱工程において 加熱温度が80℃を越えてから半田の融点温度に到達す るまでの昇温時間を60秒以内とすることにより、ソル ダーペーストの流動時間を短くして、加熱により軟化し たソルダーペースト中での半田粒子の凝集を抑制すると とを特徴とするプリコート半田の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ワークの電極上に 半田を溶着させてブリコート半田を形成するブリコート 半田の形成方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子部品や基板等のワークの電極を相互 に半田接合する際の半田の供給方法として、ブリコート 半田(半田バンブとも呼ぶ場合もある)を用いる方法が 知られている。との方法は、半田接合に先立ってワーク の電極表面に半田を溶着させるものであり、このブリコ ート半田の形成方法の1つとして、半田粒子を含有した 30 ソルダーベーストをワークの電極周囲に全面的に塗布す るいわゆるベタ塗りを行い、その後ワークを加熱してソ ルダーペースト中の半田を溶融させて電極表面に溶着さ せる方法が広く用いられる。そして一般にソルダーベー ストの塗布に際しては、従来は塗布範囲にバターン孔が 形成されたステンシルマスクをワーク上面に装着し、と のパターン孔内にソルダーペーストを充填させることが 行われていた。

[0003]

ファインピッチ化に伴い、ブリコート半田が形成される 電極の厚さも小さくなり、したがってファインピッチの ワークへのソルダーペースト塗布用として用いられるス テンシルマスクの厚さは、数十ミクロンというきわめて 小さいものとなっている。このためステンシルマスクは 形状的に非常に不安定でたわみやすく、ワーク上に装着 したときに安定せず、塗布量が部分によりばらついて安 定した塗布が困難であった。

【0004】また、電極は電子部品の外縁に沿って矩形 線上に形成される場合が多く、したがってとの電子部品 50 とにより、ソルダーベーストの流動時間を短くして加熱

が実装されるワーク上での電極の配置もこれと対応した ものとなり、矩形線上にのみ電極が配置され、この矩形 の内側には電極が配置されないパターンが多い。ステン シルマスクにとのような電極の配置に対応したバターン 孔を設ける際には、電極より内側の部分全体を1つのパ ターン孔としなければならなかった。その結果電極が存 在しない部分にも大量のソルダーペーストが塗布されて しまい、ソルダーペーストが無駄に消費されることとな っていた。また電極が存在しない位置に大量に塗布され たソルダーペーストはリフロー時の流動が不安定であ り、その結果プリコート半田が電極間で大きくばらつき やすいという問題点があった。このように従来のプリコ ート半田の形成方法は、ソルダーペーストを安定して無 駄なく塗布することが困難で、その結果均一なブリコー ト半田の形成が困難であるという問題点があった。

【0005】また、ファインピッチ電極の場合には、加 熱工程においてソルダーペースト中の半田を溶融させる 過程で溶融半田が電極間でつながり、半田ブリッジを形 成して電極間の短絡を発生するなどの不具合が生じやす 20 いという問題点もあった。

【0006】そこで本発明は、ファインピッチの電極に 半田ブリッジを形成することなく安定してブリコート半 田を形成することができるブリコート半田の形成方法を 提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明のプリコート半田 の形成方法は、ワークの電極上にソルダーベーストを塗 布した後に前記ワークを加熱し、前記電極の表面にソル ダーベースト中の半田を溶着させるプリコート半田の形 成方法であって、前記電極に対応する位置に限定的に開 口されたパターン孔が設けられたメッシュマスクを前記 ワーク上に装着する工程と、このメッシュマスク上にソ ルダーペーストを塗布し、スキージにより前記パターン 孔を介して前記電極の表面にソルダーペーストを印刷す る工程と、前記メッシュマスクをワークから分離して前 記ソルダーペーストを前記ワークに転写する工程と、加 熱によりソルダーベースト中の半田を溶融させて前記電 極に溶着させる加熱工程とを含み、この加熱工程におい て加熱温度が80℃を越えてから半田の融点温度に到達 【発明が解決しようとする課題】ところで、電子部品の 40 するまでの昇温時間を60秒以内とすることにより、ソ ルダーペーストの流動時間を短くして、加熱により軟化 したソルダーペースト中での半田粒子の凝集を抑制する

> 【0008】本発明によれば、メッシュマスクを使用す ることにより電極が存在しない位置に塗布されるソルダ ーペーストの量を少なくしてプリコート半田のばらつき を抑制できる。さらに、ソルダーペースト塗布後の加熱 工程において、加熱温度が80℃を越えてから半田の溶 融温度に到達するまでの昇温時間を60秒以内とすると

により軟化したソルダーペースト中での半田粒子の凝集 を抑制して、半田ブリッジの形成を防止することができ 3.

[0009]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面を 参照して説明する。図1(a), (b), (c),

(d)は本発明の一実施の形態のプリコート半田の形成 方法の工程説明図、図2(a)は同基板の斜視図、図2 (b)は同メッシュマスクの斜視図、図2 (c)は同メ ッシュマスクの断面図、図3は同プリコート半田の形成 10 方法における加熱プロファイルのグラフ、図4(a)、 (b) は同基板の部分断面図である。

【0010】まず図1(a)において、ワークである基 板1の上面には複数の電極2が形成されている。電極2 は基板1に実装される電子部品を半田接合するためのも のであり、電子部品の実装に先立って電極2上には以下 の工程に従ってプリコート半田が形成される。図1

(b) に示すように、基板 1上にはメッシュマスク3が 装着され、メッシュマスク3上にはソルダーペースト4 が供給される。ソルダーペースト4には半田粒子4aが 20 含有されており、半田含有量は体積比で30%未満とな るように配合されている。

【0011】ことで、図2を参照して基板1およびメッ シュマスク3について説明する。図3 (a) は基板1上 の電極2の配置を示しており、電極2は基板1の外縁部 に沿って形成されており、口の字状に配列されている。 口の字状配列の内側は電極が存在しない位置 (領域) と なっている。したがって、電極2上にブリコート半田を 形成するためのソルダーペーストは電極2の周辺の口の 2(b)はこの範囲Aにのみ限定的にソルダーベースト を塗布するために用いられるメッシュマスク3を示して おり、メッシュマスク3は、メッシュプレート3aとマ スクブレート3 b、3 cより構成されている。

【0012】すなわち、メッシュブレート3aの下面に は矩形のマスクブレート3 b および矩形の開口を有する マスクブレート3cが固着されており、マスクブレート 3a, 3bによって囲まれる開口、すなわちパターン孔 3dは図2(a)に示す範囲Aに対応しており、電極2 に対応する位置に限定された範囲に開口されたものとな 40 っている。図2 (c) に示すように、マスクプレート3 b, 3 c の厚さ t 1 は 2 0 ミクロン程度できわめて薄 く、単独では基板1の上面に安定した状態で装着すると とが困難である。

【0013】そとで、これらのマスクプレート3b、3 cを、厚さt2が50ミクロン程度のメッシュブレート 3 a と組み合わせて固着することにより、全体の剛性が 格段に増大し安定した状態で基板1上に装着することが 可能となる。なおメッシュプレート3 aのメッシュの間 隔Sは40~50ミクロンであり、半田粒子4aの充填 50 を妨げない充分な間隔となっている。

【0014】ととで図1(b)に戻り、メッシュマスク 3上でスキージ5を水平移動させることにより、ソルダ ーペースト4はメッシュプレート3aの隙間を介してバ ターン孔3 d内に充填され、その後メッシュマスク3を 基板 1 から分離することにより、図 1 (c) に示すよう にソルダーペースト4は電極2の周囲に転写により塗布 される。なお、このとき充填されたソルダーペースト4 のうち、パターン孔3 d内に充填されたものだけが、メ ッシュプレート3の隙間内に存在するソルダーペースト 4から剥離されて転写される。

【0015】との後基板1はリフロー工程に送られ、加 熱される。これによりソルダーベースト4中の半田粒子 4 a は溶融し、図1(d)に示すように、電極2に溶着 して上面にプリコート半田4'を形成する。この後、基 板1は洗浄工程に送られ、塗布されたソルダーペースト 4中のフラックス成分などの残渣が除去され、ブリコー ト半田の形成が完了する。

【0016】ととで上記工程における加熱プロファイル について図3を参照して説明する。図3は、ソルダーペ ースト4を塗布した後の加熱工程での温度変化を示した ものであり、グラフaは本実施の形態における加熱プロ ファイルを、グラフbは従来のプリコート半田の形成方 法における加熱ブロファイルを示している。図3に示す ように、本実施の形態では、加熱温度を従来と比較して 急速に上昇させるようにしており、加熱温度が80℃を 越えて半田の融点温度である184℃に到達するまでの 昇温時間を60秒以内となるように加熱プロファイルが 設定される。この昇温時間は、昇温途中に所定温度を保 字状に拡がる範囲Aのみに限定的に塗布すればよい。図 30 持する保持時間を設けた従来の加熱ブロファイルのグラ フbと比較して略半分以下の時間となっている。

> 【0017】このような加熱プロファイルを採用すると とにより、以下に説明するように電極2間での半田ブリ ッジの発生を抑制する効果を得ることができる。図4 (a) は基板1上にソルダーペースト4が塗布された状 態を示している。塗布されたまま加熱されない状態での ソルダーペースト4は高粘度のペースト状であるため、 塗布時のばらつきによって表面はうねった状態となって おり、部分的に高低差が生じやすい。

【0018】図4(b)は、加熱によりソルダーペース ト4のペースト成分であるロジンが軟化してソルダーペ ースト4の粘度が低下した状態を示している。なお、ロ ジンの軟化温度は約70°Cであり、この温度を越えるタ イミング以降にソルダーペースト4の粘度低下が始ま る。そしてソルダーベースト4の粘度が低下するとソル ダーペーストの流動化が始まり、加熱前の表面に高低差 のある状態から、流動化により高低差が均された平坦な 表面へと変化するとともに、ソルダーペースト4中の半 田粒子4 a は低粘度となったペースト中を沈降し、電極 2の上面や電極2間の隙間に凝集する。

【0019】そしてある時間が経過すると、ソルダーペ ースト4中の半田粒子4aの大半が凝集した状態とな り、この状態で加熱されることにより半田粒子4 a は溶 融する。溶融した半田粒子4aのうち、電極2の表面の 近傍のものが電極2に溶着するとともに、相接する半田 粒子4aは相互に吸い寄せられる。このとき、電極2間 の隙間部分に十分な量の半田粒子4 a が凝集している場 合には、相隣した電極2相互を溶融半田が連結して半田 ブリッジを形成する。

【0020】このように、半田ブリッジ形成の条件とし 10 の形成方法の工程説明図 ては、電極2間での半田粒子4 a の凝集が必要であると とから、半田ブリッジを防止するためには、半田粒子4 aがこの部分に凝集しない間に半田を溶融温度以上に加 熱して、電極2の近傍の半田粒子4aを速かに電極2に 溶着させればよい。すなわち加熱温度が、ソルダーペー スト4の粘度低下が顕著となる温度(80℃)を越えて 半田の溶融温度に到達するまでの昇温時間を適切に設定 することにより、半田粒子4aの凝集を抑制して半田ブ リッジの形成の確率を低下させ、したがって電極2間の 短絡による不具合を減少させることができる。

【0021】上記の適切な昇温時間の目安としては、試 行結果から得られた適正昇温時間値である60秒を採用 する。この昇温時間は、従来のブリコート半田形成方法 の昇温時間の略半分以下であり、上述の半田ブリッジに よる不具合減少の効果とともに、タクトタイム短縮の効 果を得ることができる。なお、本実施の形態では、基板 の電極にブリコート半田を形成する例を説明している が、電子部品の電極上にブリコート半田を形成する場合 にも本発明を適用することができる。

[0022]

【発明の効果】本発明によれば、ソルダーペースト途布 後の加熱工程において、加熱温度が80℃を越えて半田* *の溶融温度に到達するまでの昇温時間を60秒以内とす ることにより、ソルダーペーストの流動時間を短くして 加熱により軟化したソルダーペースト中での半田粒子の 凝集を抑制して、半田ブリッジの形成を防止することが できる。また、昇温時間を従来方法と比較して大幅に短 縮することとなり、タクトタイムを短縮して生産性を向 上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)本発明の一実施の形態のブリコート半田

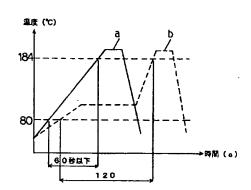
- (b) 本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成方 法の工程説明図
- (c) 本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成方 法の工程説明図
- (d) 本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成方 法の工程説明図

【図2】(a)本発明の一実施の形態の基板の斜視図

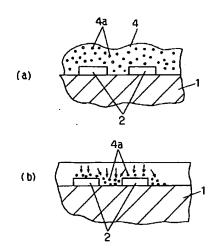
- (b) 本発明の一実施の形態のメッシュマスクの斜視図
- (c) 本発明の一実施の形態のメッシュマスクの断面図 【図3】本発明の一実施の形態のブリコート半田の形成
- 方法における加熱プロファイルのグラフ 【図4】(a) 本発明の一実施の形態の基板の部分断面

 - (b) 本発明の一実施の形態の基板の部分断面図 【符号の説明】
 - 1 基板
 - 2 電極
 - メッシュマスク
- 3a メッシュプレート
- 30 3 b、3 c マスクプレート
 - 4 ソルダーペースト
 - 4 a 半田粒子

【図3】

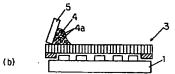


【図4】

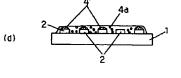


【図1】



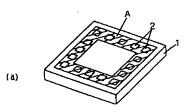


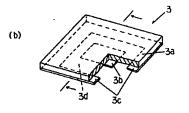


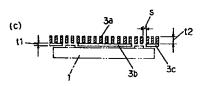


1 基板 4 ソルダーペースト 2 電極 4 B 半田粒子 3 メッシュマスク

【図2】







3 a メッシュプレート 3 b. 3 c マスクプレート